# 白雲母表面におけるカフェイン分子の吸着構造の解明 Adsorption Structure of Caffeine Molecules on a Muscovite Surface

佐久間博<sup>1</sup>,川野潤<sup>2</sup>,中尾裕則<sup>3</sup> <sup>1</sup>物質・材料研究機構,〒305-0044 つくば市並木 1-1 <sup>2</sup>北海道大学,〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 <sup>3</sup>KEK 物構研放射光,〒305-0801 つくば市大穂 1-1 Hiroshi SAKUMA<sup>1,\*</sup>, Jun KAWANO<sup>2</sup>, and Hironori NAKAO<sup>3</sup> <sup>1</sup>National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, Tsukuba, 305-0044, Japan <sup>2</sup>Hokkaido University, N10 W8, Kita-ku, Sapporo 060-0810, Japan <sup>3</sup>PF, IMSS, KEK, Tsukuba 305-0801, Japan

### 1 はじめに

シート状の結晶構造を持つ粘土鉱物は、水中から のカフェイン分子吸着剤として利用されている。そ の吸着能は、粘土鉱物表面と層間に存在する陽イオ ン種により変化することが、我々の最近の研究から 明らかとなった[1]。

本研究では、粘土鉱物の一つである白雲母の表面 の陽イオン種が Na<sup>+</sup>である系を準備し、白雲母表面 に吸着したカフェイン分子の構造を表面 X 線散乱実 験から解明することを目的とする。

### 2 実験

昨年度まで 00L 方向の Crystal truncation rod (CTR) 散乱を測定してきた。本年度は白雲母表面と平行成 分の構造解析を行うため、20L, 02L, 11L, 13L, 33L 軸 方向の測定を実施した。測定は四軸回折計で実施 し、X線の波長は 11 keV、散乱光は二次元検出器で 計測した。これらの測定はすべて物質構造科学研究 所・放射光科学研究施設の BL-4C で実施した。

## 3 結果および考察

測定結果の一例として NaCl 水溶液中の 00L, 20L 軸 方向の CTR 散乱測定結果をそれぞれ図1および図2 に示す。

白雲母表面と平行な面内の情報を含まない 00L 軸 方向の CTR 散乱プロファイル (図1) では、L が偶 数の位置でブラッグ反射を観察した。ブラッグ反射 間の強度の弱い散乱では、カフェインの有無で明確 な違いは見られない。この原因として二つの可能性 が考えられる。一つは、白雲母表面でカフェインの 吸着量が少ない可能性、もう一つは、吸着したカフ ェインの電子密度が、押しのけた水分子の電子密度 と変わらない可能性である。



図1:白雲母-NaCl水溶液界面の00L軸方向のCTR 散乱。●がカフェイン有りの場合、〇がカフェイン 無しの場合の結果。

一方で、20L 軸方向の CTR 散乱測定結果(図2) では、やや L=1,3,4.4 付近の強度にカフェインの有 無で差がみられる。このことは、カフェインが白雲 母表面に吸着することで、白雲母表面と平行方向の 電子密度分布に変化が生じたことを示唆する。粘土 鉱物/NaCl水溶液界面における分子動力学計算の結 果によれば、カフェイン分子は電気的に中性である が極性分子であるため、周りに陽イオンが配位しや すいことがわかる[1]。本研究の実験結果は、カフェ イン分子が白雲母表面に吸着し、周りに Na イオン を静電的に配位させるため、白雲母表面の面内方向 の電子密度分布に変化が生じたものと理解できる。 またこの結果から 00L でカフェインの有無で散乱強 度に変化がなかったことは、吸着したカフェインの 電子密度と押しのけた水分子の電子密度に大きな変 化がなかったことを示しているかもしれない。



図2: 白雲母-NaCl 水溶液界面の 20L 軸方向の CTR 散乱。●がカフェイン有りの場合、○がカフェイン 無しの場合の結果。

## 4 <u>まとめ</u>

今後は、他のロッドでの X 線散乱プロファイルを 総合的に解析し、界面の三次元電子密度を得るとと もに、分子動力学計算等の分子シミュレーションと 比較することで、カフェイン分子の白雲母表面への 吸着構造と吸着メカニズムを明らかにする。

# 参考文献

[1] H. Sakuma et al., J. Phys. Chem. C 124, 25369 (2020).

\* SAKUMA.Hiroshi@nims.go.jp